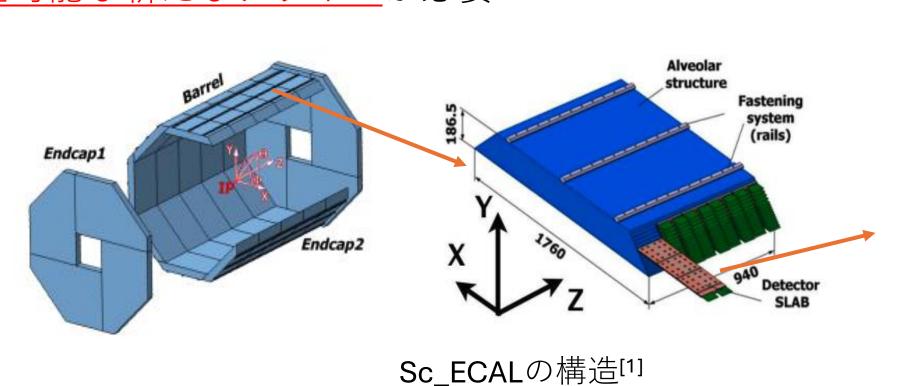
ヒッグスファクトリー用高精細シンチレータカロリメータのための

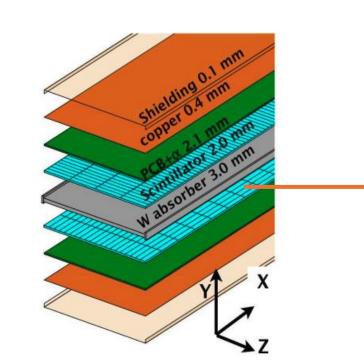
検出層デザインの開発

清野拓己¹,大谷航²,村田樹¹,高津大成¹ 1.東大理,2.東大素セ

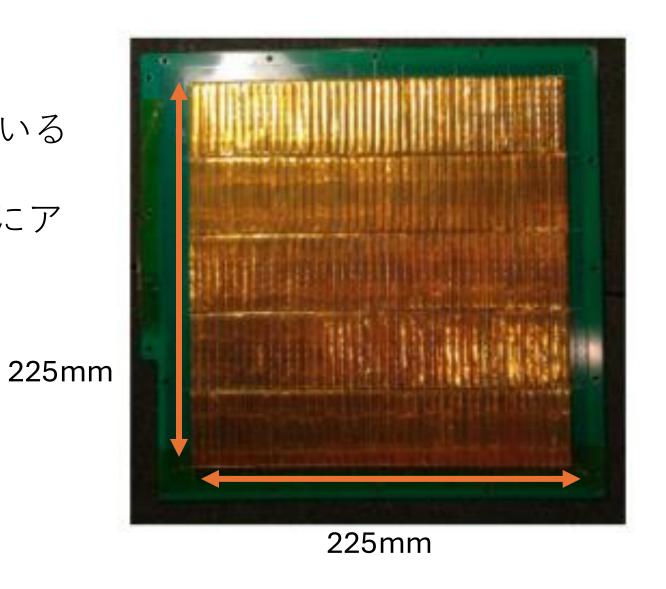
概要

- 将来のヒッグスファクトリーにおけるPFA calorimetryには高精細なカロリメータが必要
- その技術オプションの一つが**Sc_ECAL(シンチレータ電磁カロリメータ)**で、射出成形のストリップ、MPPC(Multi Pixelated Photon Counter)を用いる
- シンチレーション光をMPPCまで輸送するため、ストリップには反射材としてESR(3M Vikuiti Enhanced Specular Reflector)が巻かれる
- プロトタイプでは6000個のストリップにESRが手で巻かれたが、実機では1000万個のストリップが必要であり、反射材を全て手で巻いて正確にアセンブリするのは困難
- →<u>量産可能な新たなデザイン</u>が必要









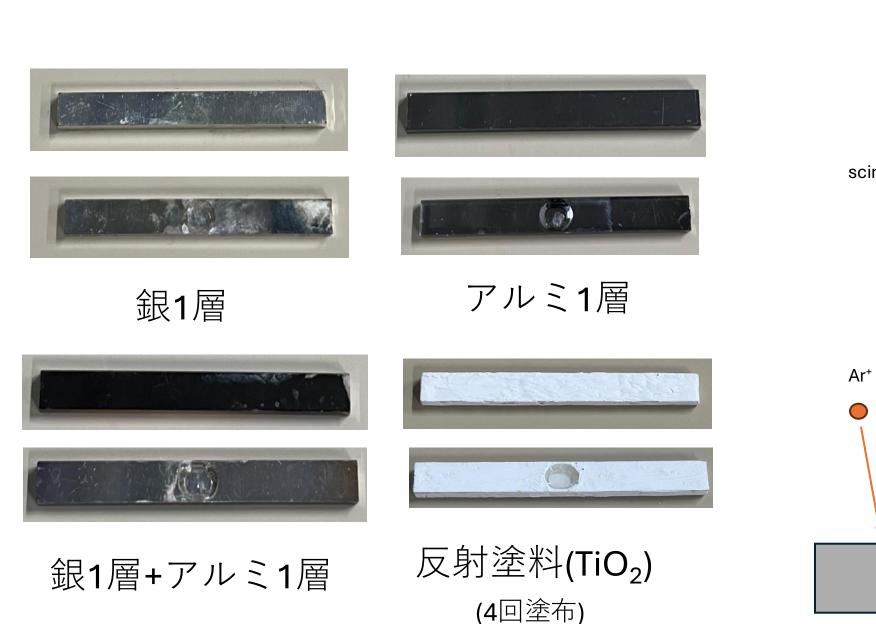
検出層に設置されたシンチレータ[2]

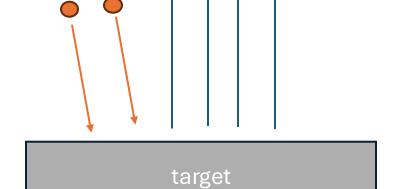
新たな反射材

金属成膜

- 従来の成膜ではシンチレータが高温になることによる性能劣化を避けられなかったほか、成膜しても剥がれやすいことが問題
- ・ 株式会社プラケンが**薄いプラシンに低温で金属成膜をする技術**を開発し、 高い遮光性能を発揮した。この技術をシンチレータストリップにも応用で きないかと考え、Ag, Al, Ag+Alコーティングサンプルを作成してもらった
- <u>反射塗料</u> • シンチレーション検出器の反射材としてよく使われる TiO_2 を直接ストリップに塗布したサンプルを作成

これらのサンプルとESRを巻いた従来の手法とで性能を比較する

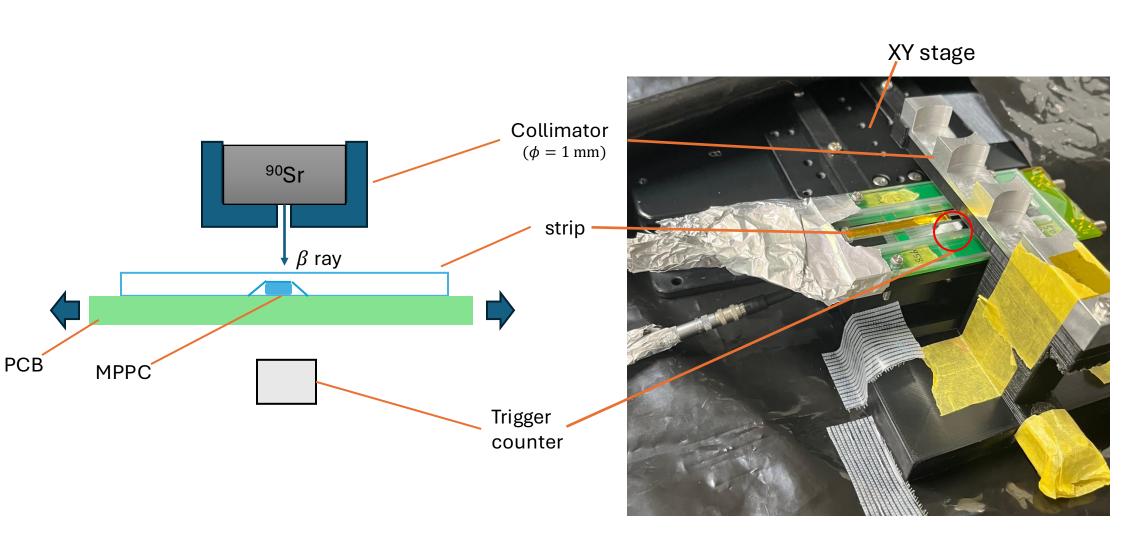


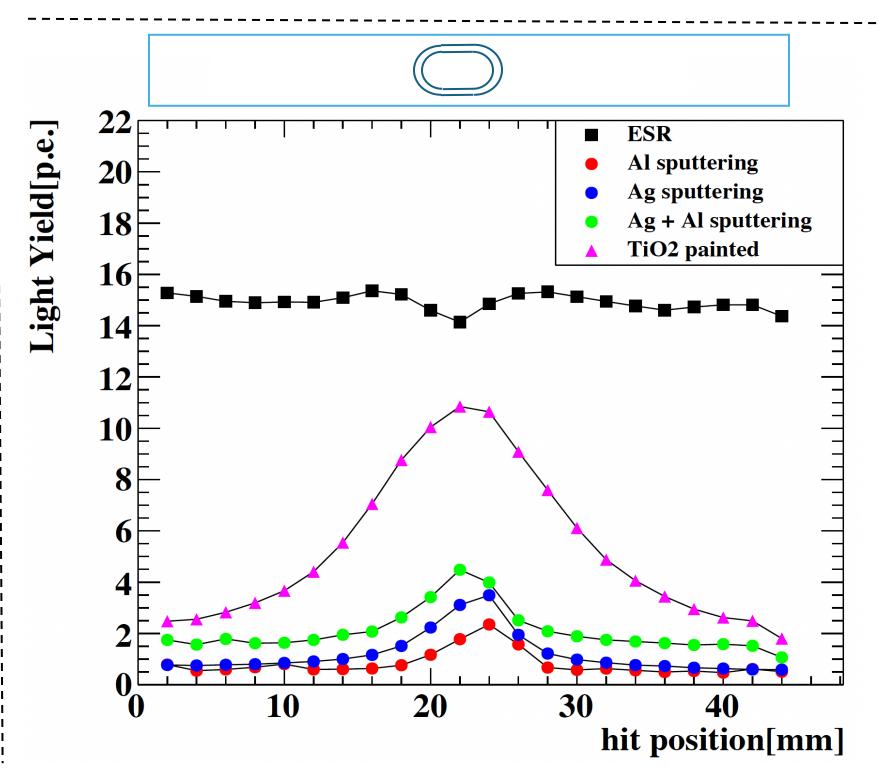


金属成膜のイメージ図

測定手法

- 90Srからのベータ線をスト リップ上に照射、直下にお いたトリガーカウンタでト リガー
- ステージで照射位置を移動 PCB させ、光量の分布をみる





実機におけるイメージ

結果・考察

いずれも<u>MPPC</u>から遠ざかるほど光量 <u>が大きく減少</u>した

- コーティングの内面での反射率が よくない可能性がある
- ・ 空気層との間での全反射の寄与が なくなった
- 結果として、MPPCに直接向かう ようなシンチ光しか検出できなく なったと考えられる

新しいストリップアセンブリ手法

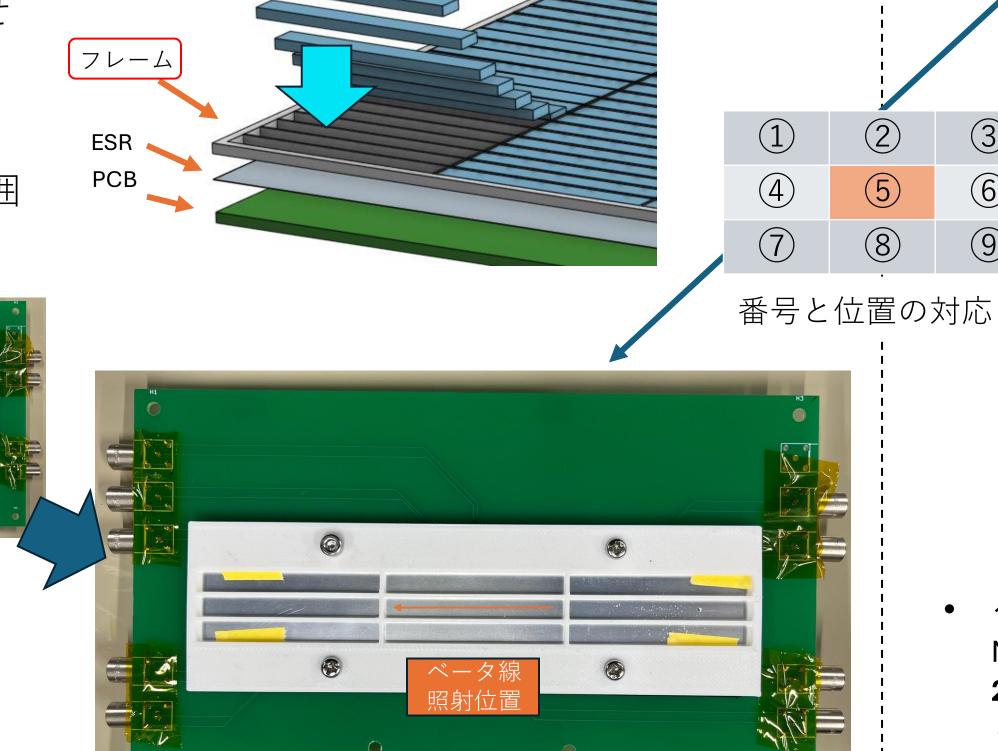
- フレームの壁面にTiOっを塗布
- (或いは TiO_2 含有樹脂を用いてフレームを射出成形で作成)
- ストリップをはめこみ、フレームの上下にESRを接着
- → 空気層を全面利用でき、かつ量産化が可能なデザイン

測定手法

- 3Dプリンタで3x3のプロトタイプを作成し、壁面にエアブラシで TiO_2 を塗布
 - →壁の厚み(=ストリップ間隔):
- フレーム0.4mm + $TiO_2 0.6$ mm = 1mm
- ESRを上下から挟んだのち、同じ寸法のフレームを上から載せてネジで圧着する方式で固定
- 基板に引いたガイド線に従ってフレームをアラインメント
- 上記測定同様にSr線源を用いたポジションスキャンを行い、 ベータ線を直接照射したストリップでの光量分布、および周囲 のストリップへのクロストークをみる

プロトタイプ

のフレーム

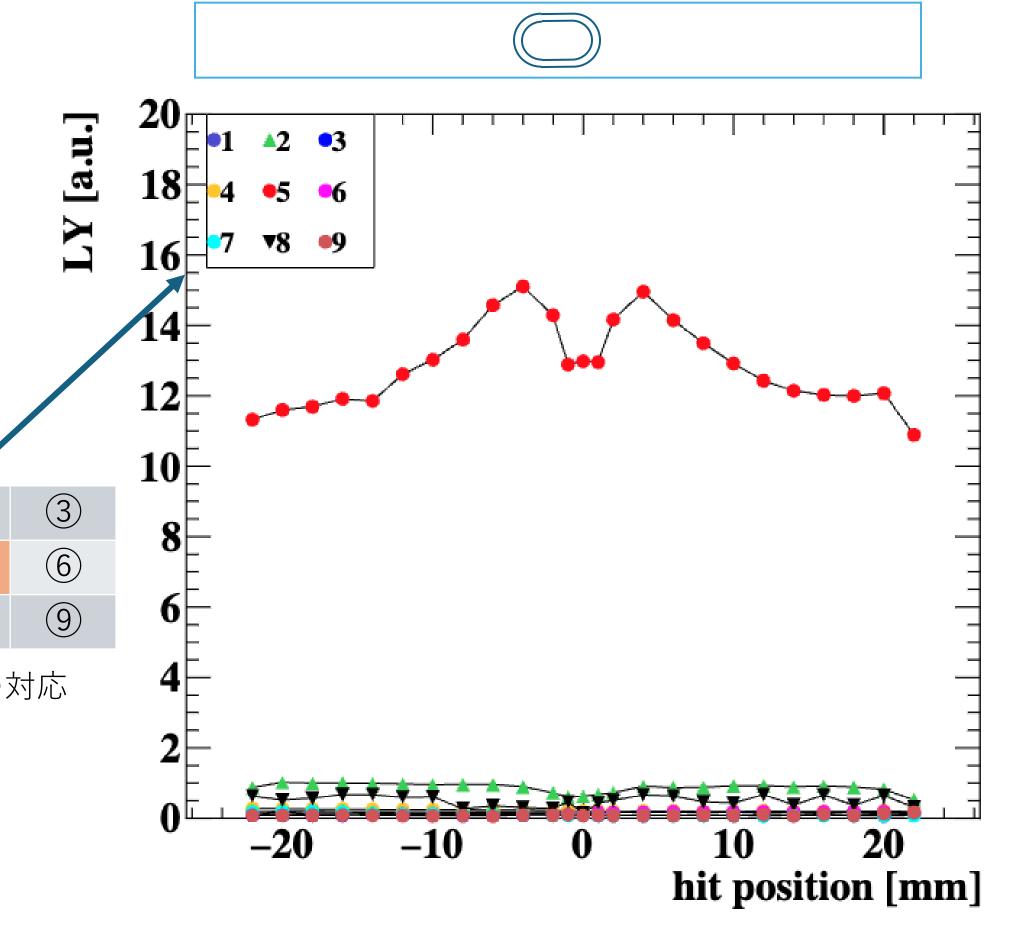


PCB上へのフレーム設置の流れ

- SIGNO. 12-RIM
 - 一時的な措置としてESRは追加のフレームによる圧着としているが、将来的には接着剤を用いて固定することを考えている
 - 現在は壁の厚みを1mmとして設計しているが、これだとデッドスペースが大きい(目標 ≦ 0.5mm) どの程度まで減らす必要があるかについては要検証

結果·考察

各ストリップにおける光量分布



- ベータ線を照射したストリップにおいて十分な光量を得た MPPC付近においてはESRのみと同程度であるのに対し**外縁部では 27%低下した**(追加の試験により、これは壁面にTiO₂を用いていることの影響であると判明している)
- 上下方向に若干のクロストークが見られた フレームの長辺において光学的に分離しきれていない可能性がある

展望

- シミュレーションによるカロリメータの性能に与える影響 の評価
- 実機でも使用可能なESRの接着手法の検討
- ストリップ間隔の最適化(より短く、かつクロストーク小)
- Sc_ECALの大型プロトタイプに実装してビームテスト